Search Notes		
		<u> </u>

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent unde Reexamination	r
10/602,642	SHIMIZU ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Madeleine AV Nauven	2626	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
update		8/10/2005	AV
			·
		-	•

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
East	11/5/2005	AV
NPL	8/10/2005	AV
Google	8/10/2005	AV
IEEE	8/10/2005	AV
	,	